

# W4 – Eksperyment niezawodnościowy

Henryk Maciejewski

Marek Woda

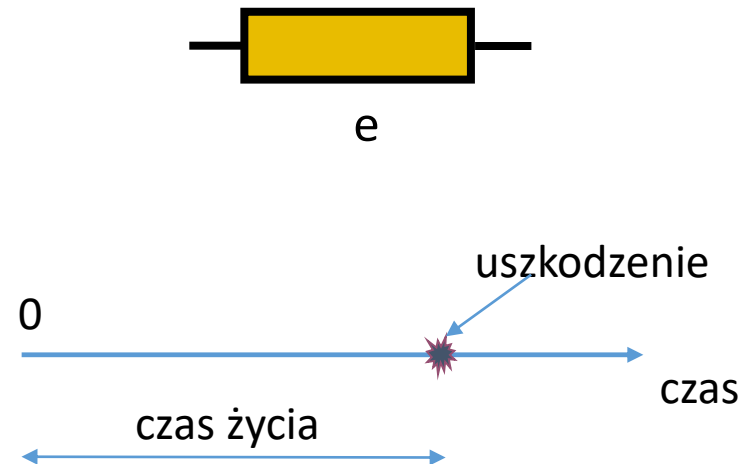
# Badania niezawodnościowe i analiza statystyczna wyników

1. Co to są badania niezawodnościowe i jak się je prowadzi
2. Sposoby prezentacji danych z eksperymentu
3. Sposoby wyznaczanie rozkładu zmiennej losowej na podstawie danych z eksperymentu

# Co to są badania niezawodnościowe i jak się je przeprowadza

Celem badań jest określenie rozkładu zmiennej losowej opisującej czas życia elementu.

Czas życia określamy zwykle na podstawie eksperymentu.



zmienna losowa  $T$   
– określająca  
model niezawodnościowy  
elementu

# Pojęcia podstawowe i stosowana terminologia

Populacja – zbiór wszystkich elementów danego rodzaju

Próba losowa – wybrane w pewien sposób niektóre elementy populacji, opisane przez wektor:

$$T = T_1, T_2, \dots, T_n$$

$T_i$  - zmienna losowa, czas życia i-tego elementu ( $1 \leq i \leq n$ )

Badanie – sposób uzyskania wiedzy o elementach z próby losowej, wynikiem badania jest

$$t_1, t_2, \dots, t_n$$

$t_i$  – realizacja zmiennej losowej  $T_i$

Statystyka – funkcja wektora losowego

$$S(T) = S(T_1, T_2, \dots, T_n)$$

# Przeprowadzanie badań niezawodnościowych

- Pobranie próby losowej
- Notowanie chwil uszkodzeń kolejnych elementów, z jednoczesnym sprawdzaniem czy nie jest spełnione kryterium zakończenia badania

Kryteria zakończenia badania:

- Uszkodzenie wszystkich  $n$  elementów próby losowej (badanie pełne)
- Przekroczenie dopuszczalnego czasu badania  $T_{\text{test}}$  (próba obcięta, *Type I censoring, time-censored test*)
- Uszkodzenie zadanej liczby ( $k < n$ ) elementów (próba obcięta, *Type II censoring, failure-censored test*)
- Uszkodzenie zadanej liczby elementów  $k$  lub przekroczenie dopuszczalnego czasu badania  $T_{\text{test}}$

## Wynik badania niezawodnościowego

- Dla próby pełnej – zbiór realizacji czasów życia:

$$t_1 < t_2 < \dots < t_n$$

- Dla próby obciętej:

$t_1 < t_2 < \dots < t_k$  – czasy życia zmierzone dla  $k$  elementów,  
które uległy uszkodzeniu

$T_1, \dots, T_{n-k}$  – czasy pracy  $n-k$  elementów, które do końca  
testu nie uległy uszkodzeniu

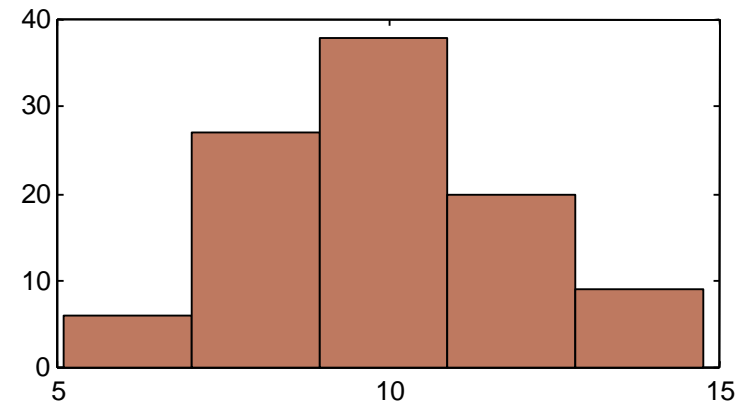
Przyspieszone badania niezawodności: jeśli w warunkach nominalnych nie jest możliwe w realnym czasie przeprowadzenie eksperymentu, wówczas wymusza się szybsze wystąpienie uszkodzeń przez zwiększenie poziomu stresu, a następnie odwzorowuje się wyniki badań na warunki nominalne.

# Sposoby prezentacji danych z eksperymentu

## Histogram

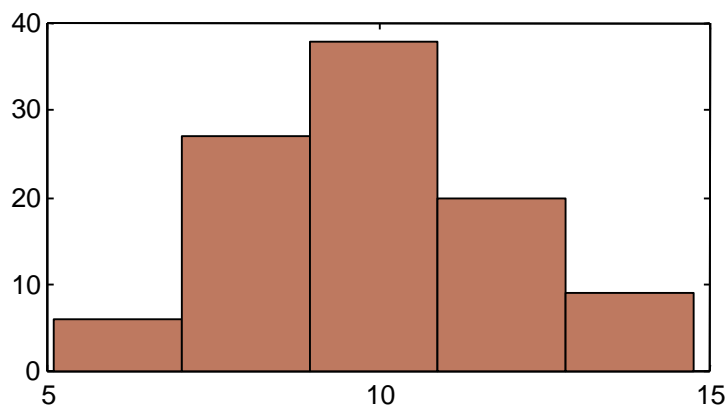
Budowa histogramu:

- Wyznaczamy zakres rysowania
- Podział zakresu rysowania na równe przedziały
- Wyznaczenie dla każdego przedziału liczby należących do niego danych (lub częstości)
- Narysowanie wykresu słupkowego

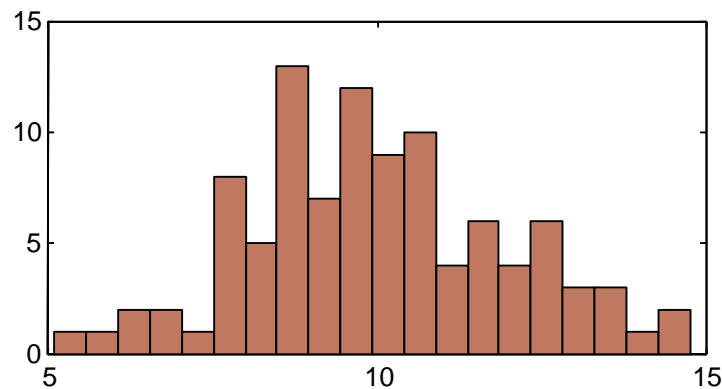


# Przykład

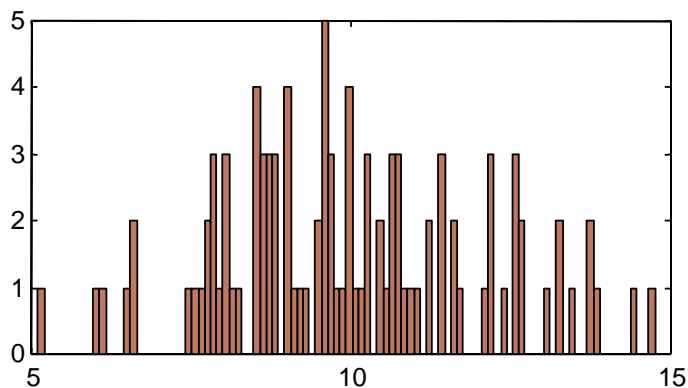
Z rozkładu normalnego o parametrach  $\mu = 10$  i  $\sigma = 2$ , wylosowano  $n = 100$  liczb. Wpływ liczby  $m$  przedziałów na wygląd histogramu.



m=5



m=20



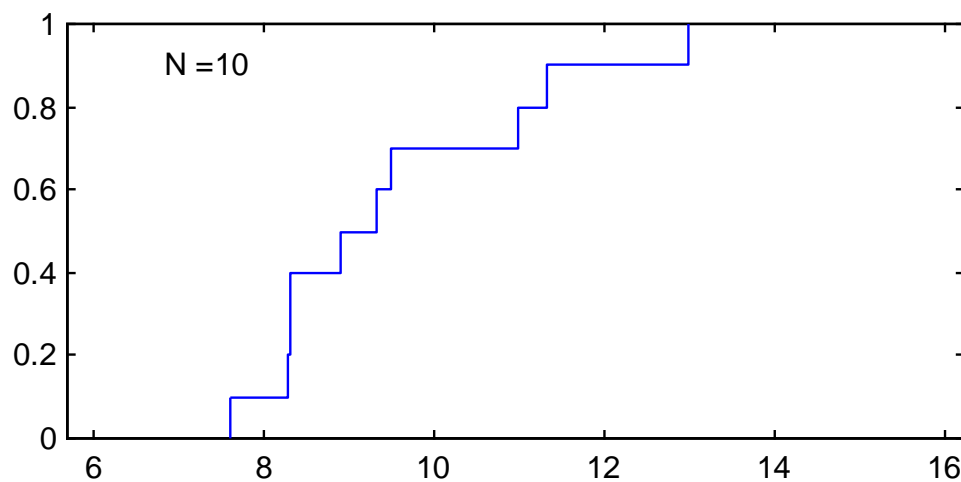
m=100



# Dystrybuanta empiryczna

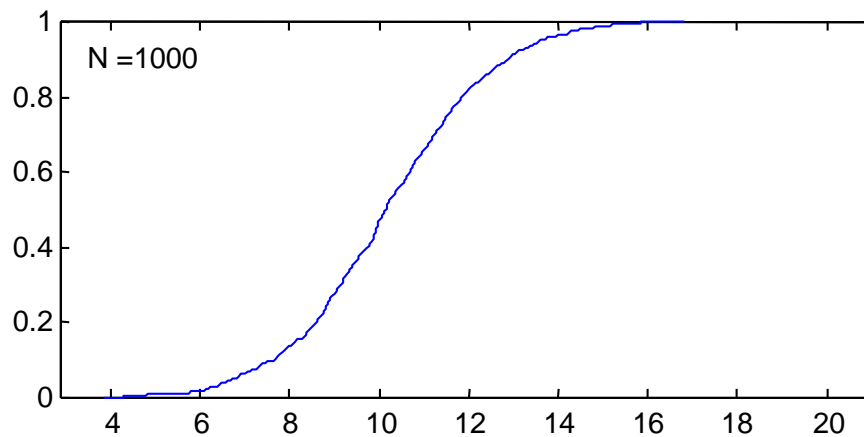
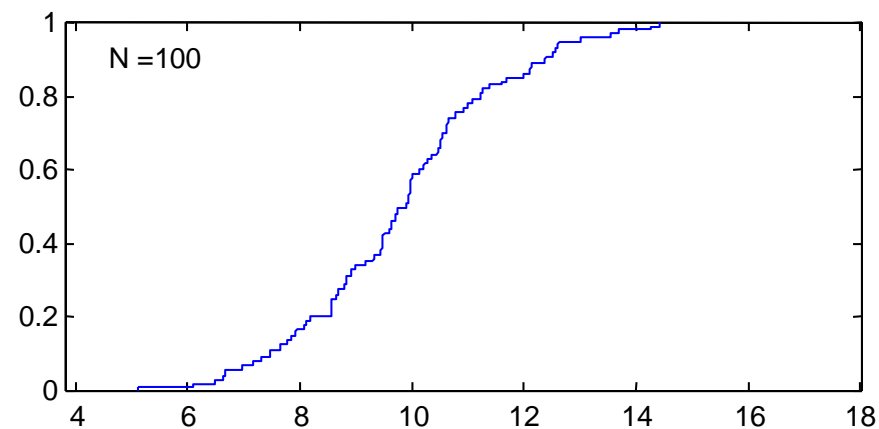
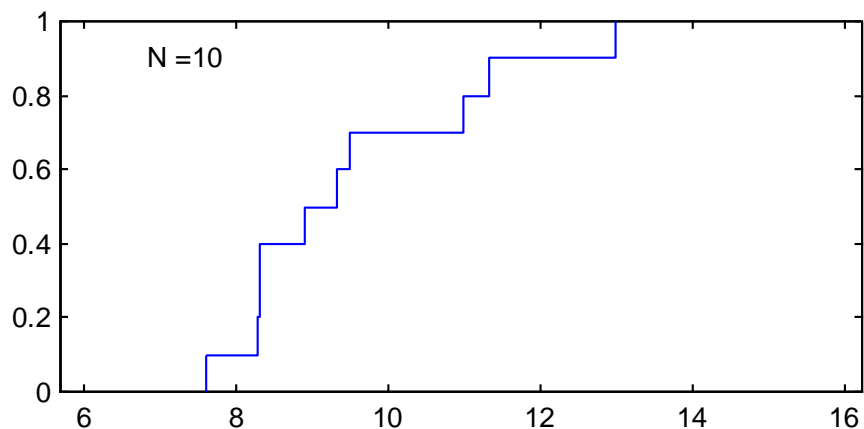
Funkcja określona następująco:

$$\hat{F}_n(t) = \begin{cases} 0 & t \leq t_1 \\ \frac{k}{n} & t_k < t \leq t_{k+1} \\ 1 & t > t_n \end{cases}$$



# Przykład

Z rozkładu normalnego o parametrach  $\mu = 10$  i  $\sigma = 2$ , wylosowano  $N$  liczb. Jak wygląda dystrybuanta empiryczna dla różnych  $N$ ?



## Twierdzenie (Gliwienko-Cantelli)

Jeśli  $F(t)$  jest dystrybuantą, z której pobrano próbę losową i niech

$$D_n = \sup_{-\infty < t < +\infty} |\hat{F}_n(t) - F(t)|$$

Wówczas

$$P \left( \lim_{n \rightarrow \infty} D_n = 0 \right) = 1$$

Dystrybuanta empiryczna zbiega się do teoretycznej z prawdopodobieństwem 1.

Wyznaczanie rozkładu zmiennej losowej na podstawie danych z eksperymentu

### **Sformułowanie zadania estymacji parametrycznej**

Zakładamy że wektor  $T = T_1, T_2, \dots, T_n$  opisujący próbę losową został pobrany z parametrycznej rodziny rozkładów

$$\{F_\theta: \theta \in \Theta\}$$

przy czym wartość parametru (parametrów)  $\theta$  identyfikującego rozkład nie jest znana.

**Jak wyznaczyć nieznany parametr  $\theta$  na podstawie próby losowej?**

# Estymacja $\theta$ metodą największej wiarygodności

Metodę podał R.A. Fisher

Jako wartość parametru  $\theta$  przyjąć wartość  $\hat{\theta}$ , która maksymalizuje funkcję wiarygodności:

$$L(t_1, t_2, \dots, t_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(t_i, \theta)$$

gdzie  $f(t, \theta)$  – gęstość rozkładu populacji.

## Estymacja $\theta$ metodą największej wiarygodności

W przypadku prób obciętych, parametr  $\hat{\theta}$  wyznaczamy poprzez maksymalizację wyrażenia:

$$\begin{aligned} L(t_1, t_2, \dots, t_k, T_1, T_2, \dots, T_{n-k}, \theta) &= \\ &= \prod_{i=1}^k f(t_i, \theta) \cdot \prod_{j=1}^{n-k} (1 - F(T_j, \theta)) \end{aligned}$$

gdzie  $f(t, \theta)$  – gęstość,  $F(t, \theta)$  - dystrybuanta rozkładu populacji.

# Komputerowe metody analizy wyników badań niezawodnościowych

Procedurę zilustrujemy przykładem (czasy życia transformatorów):

- zarejestrowano następujące czasy życia  $t$
- $\text{censor} = 0$  oznacza czas do awarii,
- $\text{censor} = 1$  oznacza czas pracy do zakończenia badania, element nie uległ awarii.

**Jaki jest rozkład zmiennej losowej opisującej czas życia elementu?**

Narzędzia:

- Uniwersalne oprogramowanie matematyczne (np. Matlab, R)
- Specjalistyczne oprogramowanie do analizy danych (np. system SAS firmy SAS Institute)

t	censor
14219	1
14251	1
14277	1
14277	1
14277	1
14277	1
14323	1
14324	1
14383	1
14403	1
14961	1
15029	1
15129	1
15129	1
15129	1
15174	1
15187	1
15187	1
15192	1
14130	0
10795	0
8558	0
10667	0
6153	0
11795	0
9265	0
5685	0
8151	0
11599	0
5403	0
8618	0
10468	0
8711	0
12132	0
9917	0
9664	0
5372	0
3565	0
9141	0
7753	0
9327	0
5834	0

## Przykładowa procedura (dane obcięte)

1. Sporządzić wykres probabilistyczny dla wybranych rozkładów prawdopodobieństwa (np. Weibulla, wykładniczego, ...)
2. Jeśli dane pochodzą z danego rozkładu, wówczas naniesione na wykres probabilistyczny powinny ułożyć się mniej więcej wzdłuż linii prostej.
3. Wyznaczamy parametry rozkładu (np. metodą największej wiarygodności).



Wykres probabilistyczny dla danego rozkładu – uzyskujemy przez przeskalowanie osi  $t$  i  $F(t)$  tak żeby dystrybuanta dla tego rozkładu była linią prostą.

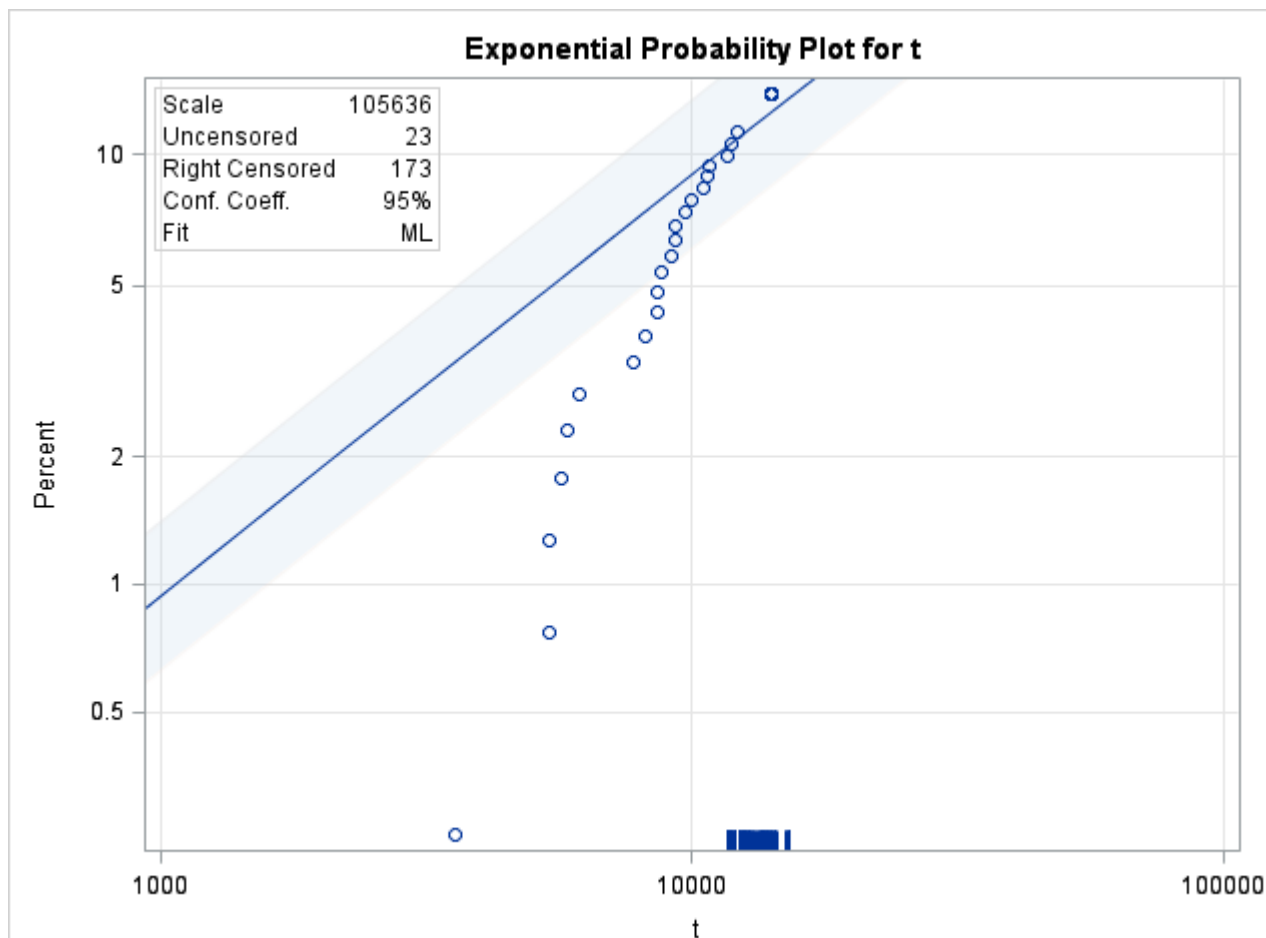
Np. dla rozkładu wykładniczego  $F(t)=1-\exp(-\lambda t)$ , zachodzi  $\log(1-F(t)) = -\lambda t \rightarrow$  stąd w układzie współrzędnych  $(t, \log(1-F(t)))$  dystrybuanta dla tego rozkładu jest linią.

W praktyce często stosujemy log przy podstawie 10.

# Przykład – analiza czasu życia transformatorów

## Zakładamy rozkład wykładniczy

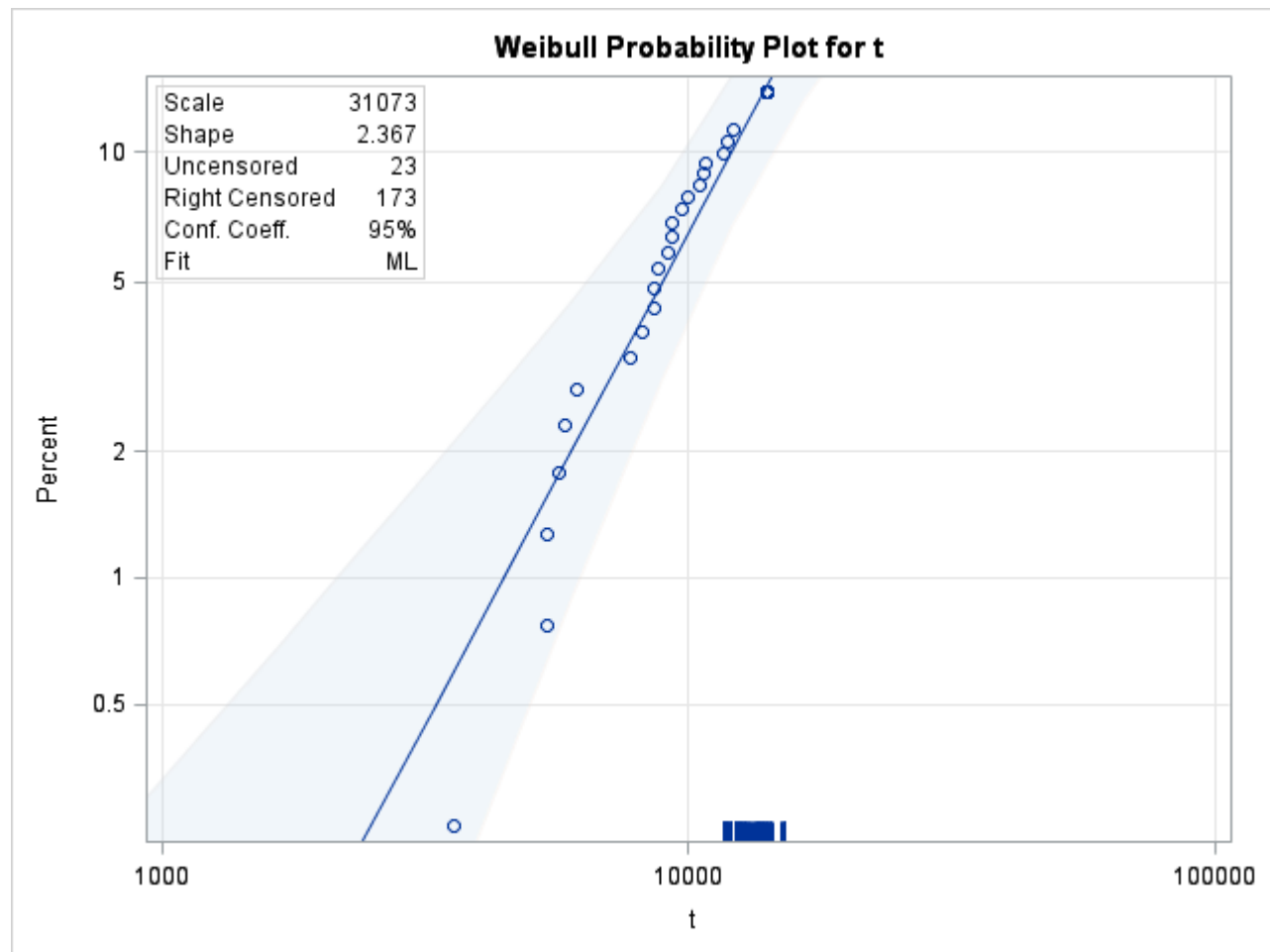
```
proc reliability data=trans;
  distribution exponential;
  pplot t*censor( 1 );
run;
```



t	censor
14219	1
14251	1
14277	1
14277	1
14277	1
14277	1
14323	1
14324	1
14383	1
14403	1
14961	1
15029	1
15129	1
15129	1
15129	1
15174	1
15187	1
15187	1
15192	1
14130	0
10795	0
8558	0
10667	0
6153	0
11795	0
9265	0
5685	0
8151	0
11599	0
5403	0
8618	0
10468	0
8711	0
12132	0
9917	0
9664	0
5372	0
3565	0
9141	0
7753	0
9327	0
5834	0

# Zakładamy rozkład Weibulla

```
proc reliability data=trans;  
    distribution weibull;  
    pplot t*censor( 1 );  
run;
```



## Analiza wyników

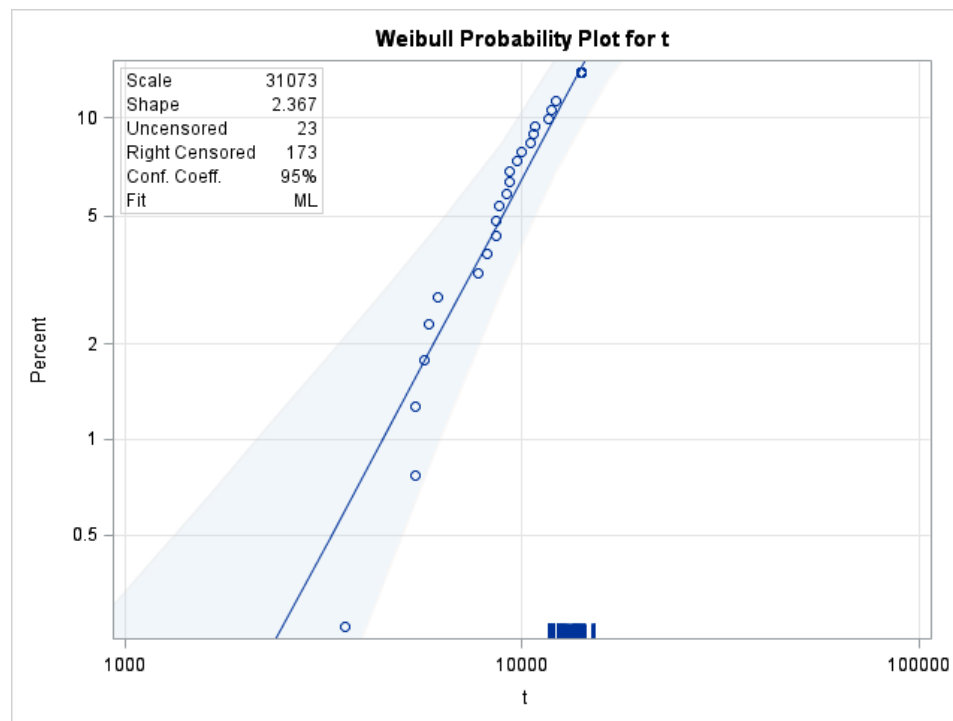
- Stwierdzamy, że dla rozkładu Weibulla dane „układają się” wzdłuż linii prostej – wybieramy więc ten rozkład
- Wyznaczamy parametry rozkładu (metoda największej wiarygodności):

Scale = 31073

Shape = 2.367

- Wartość średnia dla tego rozkładu:

$E(T) = 27539$



## Przykładowa procedura (dane pełne)

- Sporządzić histogram dla zarejestrowanych danych.
- Na podstawie kształtu histogramu założyć możliwy rozkład prawdopodobieństwa czasu życia.
- Dla wytypowanego rozkładu wyznaczyć parametry (np. metodą największej wiarygodności).
- Sprawdzić jakość dopasowania (goodness-of-fit), poprzez weryfikację hipotezy  $H_0$  o zgodności danych z założonym rozkładem.

Procedura testowa:

jeśli  $p\text{-value} < 0.05$  – wówczas odrzucamy hipotezę o zgodności przyjętego rozkładu z danymi. Należy wtedy poszukać innego rozkładu.

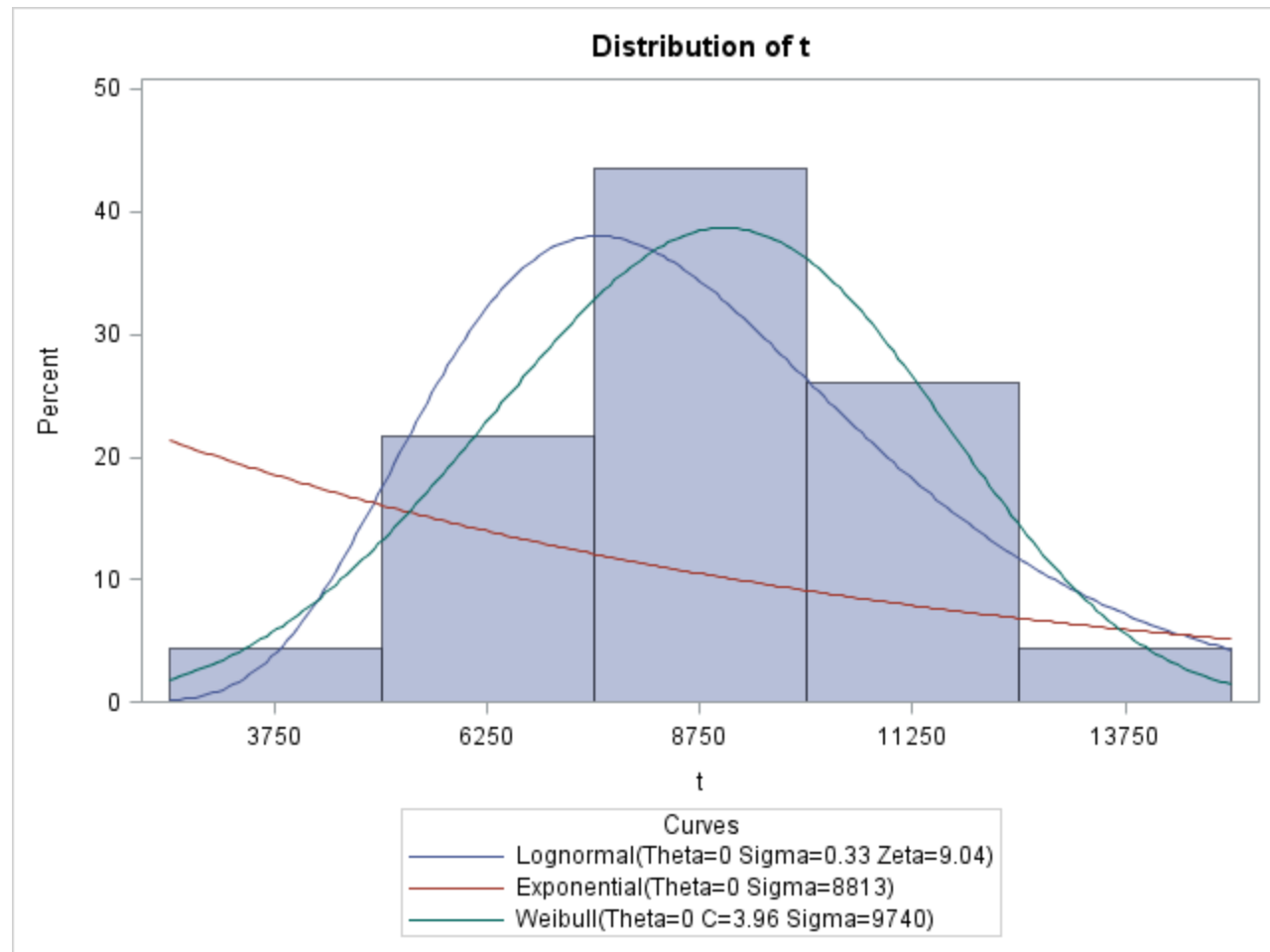
- Możemy również posłużyć się wykresami probabilistycznymi – jak w przykładzie dla prób obciętych.

## Przykład – analiza próby pełnej

Zakładamy rozkłady:

- Wykładniczy
- Weibulla
- Lognormalny

```
proc capability data=trans2 noprint;  
    var t;  
    histogram / weibull  
                lognormal  
                exponential;  
  
run;
```



# Goodness-of-fit testing

test zgodności rozkładu

$H_0$ : zgodne  
 $H_1$ : nie zgodne

Goodness-of-Fit Tests for Lognormal Distribution				
Test	Statistic		DF	p Value
Kolmogorov-Smirnov	D	0.17409624		Pr > D 0.070
Cramer-von Mises	W-Sq	0.11987306		Pr > W-Sq 0.058
Anderson-Darling	A-Sq	0.65180068		Pr > A-Sq 0.081
Chi-Square	Chi-Sq	2.37114531	2	Pr > Chi-Sq 0.306

jeśli p jest mniejsze np. 5%

Goodness-of-Fit Tests for Exponential Distribution				
Test	Statistic		DF	p Value
Kolmogorov-Smirnov	D	0.4129220		Pr > D <0.001
Cramer-von Mises	W-Sq	1.0943972		Pr > W-Sq <0.001
Anderson-Darling	A-Sq	5.3663322		Pr > A-Sq <0.001
Chi-Square	Chi-Sq	36.7861790	3	Pr > Chi-Sq <0.001

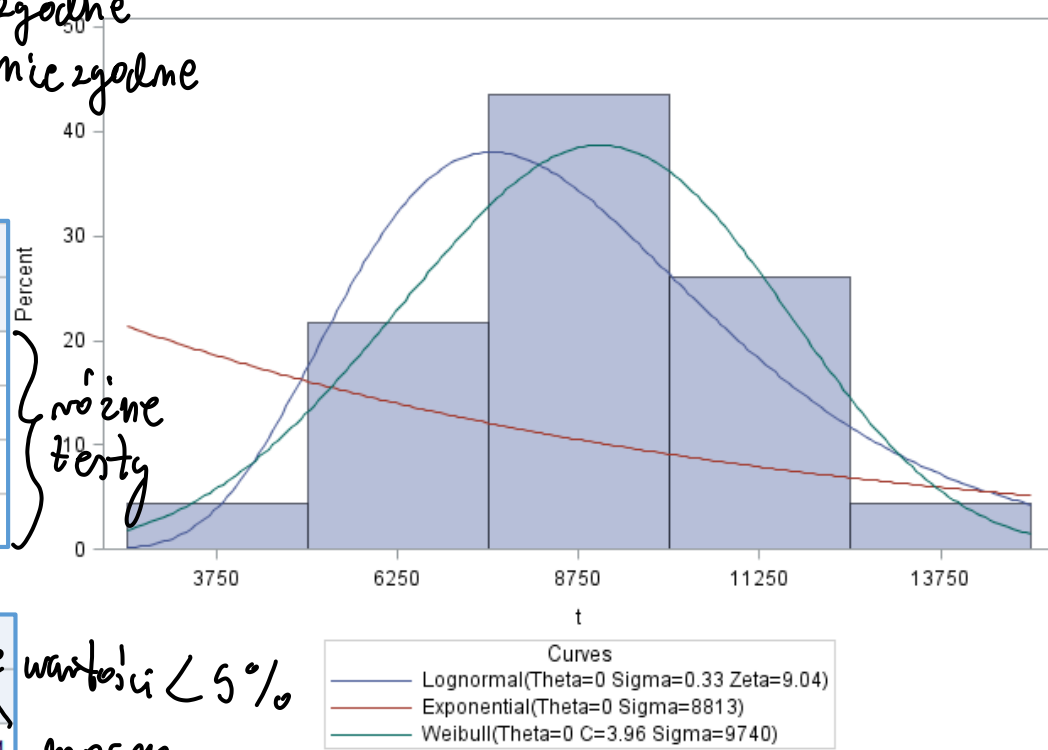
małe wartości < 5%  
 mocny sygnał  
 by odrzucić

Goodness-of-Fit Tests for Weibull Distribution				
Test	Statistic		DF	p Value
Cramer-von Mises	W-Sq	0.03991042		Pr > W-Sq >0.250
Anderson-Darling	A-Sq	0.26384750		Pr > A-Sq >0.250
Chi-Square	Chi-Sq	0.58073678	2	Pr > Chi-Sq 0.748

seno  
 "odległości" 1 od 1

dwie wartości /  
 brak podstaw  
 do  
 odrzucenia

Distribution of t

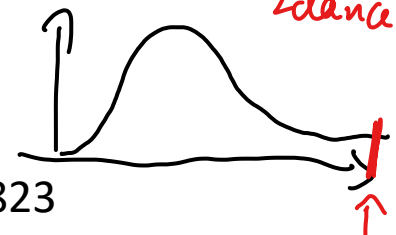


Analiza wartość p testu (p-value) wskazuje że czas życia ma rozkład Weibulla.

Parametry tego rozkładu:  
 Scale = 9740  
 Shape = 3.96

Wartość średnia = 8823

czy się udało  
 zdania? = p



# Analiza nieparametryczna

- Nie zakładamy, że czas życia należy do parametrycznej rodziny rozkładów
- Wyznaczamy estymatory nieparametryczne funkcji niezawodności, intensywności uszkodzeń itd. bezpośrednio z próby (obciętej).
- Narzędzie komputerowe – proc lifetest (system SAS)

```
title "Analiza nieparametryczna";  
proc lifetest    data=trans  
                method=lt  
                ninterval=10  
                plots=(s,p,h);  
    time t*censor( 1 );  
run;
```

t	sensor
14219	1
14251	1
14277	1
14277	1
14277	1
14277	1
14323	1
14324	1
14383	1
14403	1
14961	1
15029	1
15129	1
15129	1
15129	1
15174	1
15187	1
15187	1
15192	1
14130	0
10795	0
8558	0
10667	0
6153	0
11795	0
9265	0
5685	0
8151	0
11599	0
5403	0
8618	0
10468	0
8711	0
12132	0
9917	0
9664	0
5372	0
3565	0
9141	0
7753	0
9327	0
5834	0



# Analiza nieparametryczna

## Przykład dla transformatorów – cd

```
title "Analiza nieparametryczna";  
proc lifetest    data=trans  
                method=lt  
                ninterval=10  
                plots=(s,p,h);  
    time t*censor( 1 );  
run;
```

Wyznacz:

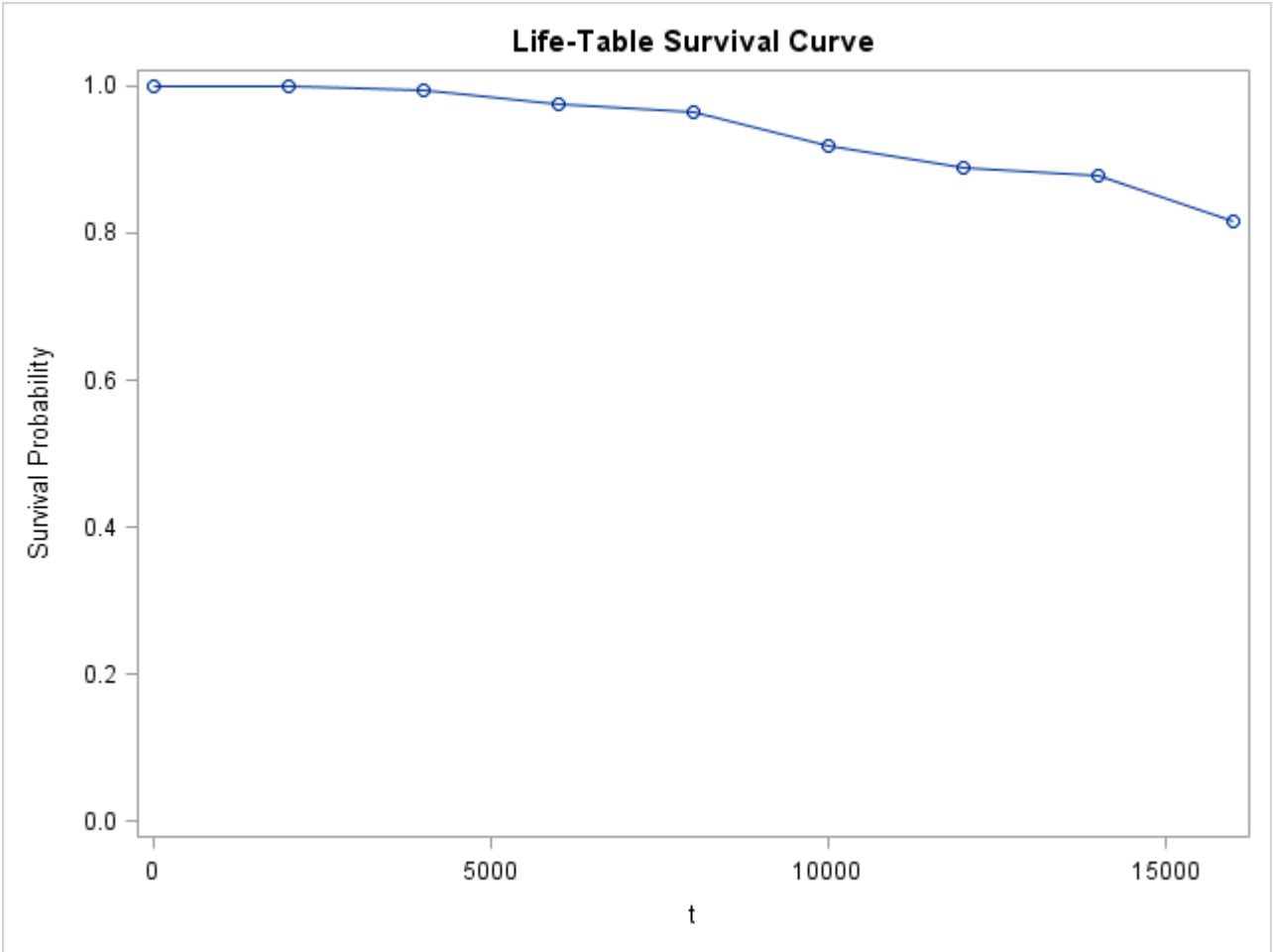
s – survival (funkcję niezawodności)

p – pdf (gęstość prawdopodobieństwa)

h – hazard (intensywność uszkodzeń)

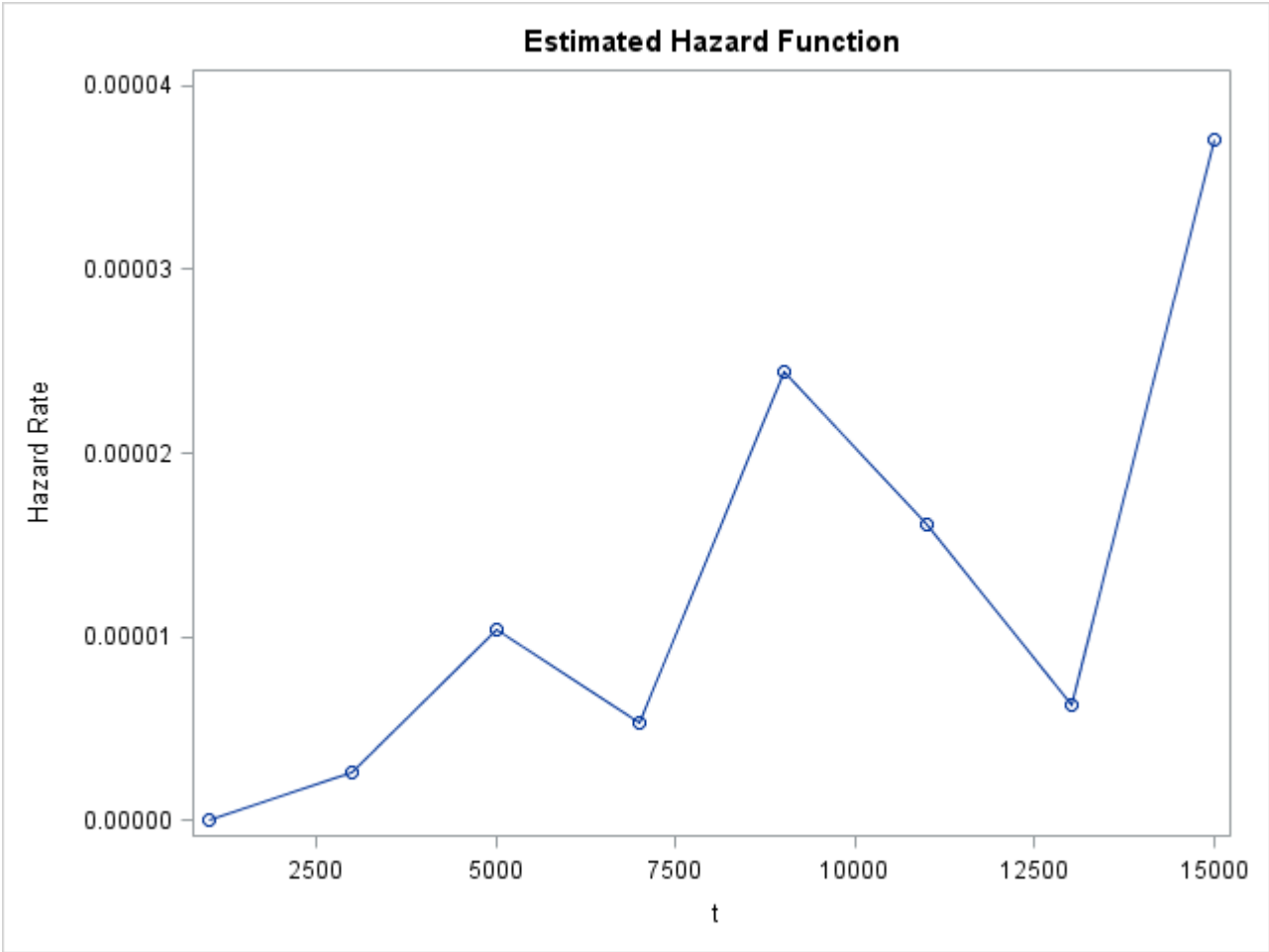
t	sensor
14219	1
14251	1
14277	1
14277	1
14277	1
14277	1
14323	1
14324	1
14383	1
14403	1
14961	1
15029	1
15129	1
15129	1
15129	1
15174	1
15187	1
15187	1
15192	1
14130	0
10795	0
8558	0
10667	0
6153	0
11795	0
9265	0
5685	0
8151	0
11599	0
5403	0
8618	0
10468	0
8711	0
12132	0
9917	0
9664	0
5372	0
3565	0
9141	0
7753	0
9327	0
5834	0

```
title "Analiza nieparametryczna";
proc lifetest data=trans
    method=lt
    ninterval=10
    plots=(s,p,h);
    time t*censor( 1 );
run;
```



t	sensor
14219	1
14251	1
14277	1
14277	1
14277	1
14277	1
14323	1
14324	1
14383	1
14403	1
14961	1
15029	1
15129	1
15129	1
15129	1
15174	1
15187	1
15187	1
15192	1
14130	0
10795	0
8558	0
10667	0
6153	0
11795	0
9265	0
5685	0
8151	0
11599	0
5403	0
8618	0
10468	0
8711	0
12132	0
9917	0
9664	0
5372	0
3565	0
9141	0
7753	0
9327	0
5834	0

```
title "Analiza nieparametryczna";
proc lifetest data=trans
    method=lt
    ninterval=10
    plots=(s,p,h);
    time t*censor( 1 );
run;
```



t	sensor
14219	1
14251	1
14277	1
14277	1
14277	1
14277	1
14323	1
14324	1
14383	1
14403	1
14961	1
15029	1
15129	1
15129	1
15129	1
15174	1
15187	1
15187	1
15192	1
14130	0
10795	0
8558	0
10667	0
6153	0
11795	0
9265	0
5685	0
8151	0
11599	0
5403	0
8618	0
10468	0
8711	0
12132	0
9917	0
9664	0
5372	0
3565	0
9141	0
7753	0
9327	0
5834	0